Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/791,174	EBNER, THOMAS	
Examiner	Art Unit	
EDMUND H. LEE	1732	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
264	255	9/30/2005	EHL
	250		

INT	ERFERENC	CE SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
			<u>. </u>

DATE 30/2005	EXMR
30/2005	EHL
-	•